

El sistema de apoyo al examen con IA de la Oficina de Patentes de Japón — búsqueda conceptual, clasificación y una red nacional de examinadores

AI in the Public Sector · Buena práctica · Japón

Puntuación de calidad: 67/100

Solidez de la evidencia: Descriptivo / autodeclarado

Resumen

La oficina de patentes de Japón desarrolló un sistema de IA interno que reordena los resultados de búsqueda de antecedentes y clasifica automáticamente las solicitudes entrantes, respaldado por una red nacional de examinadores formados en IA que creció de 13 a 39 desde 2023 — aunque la JPO aún no publica cifras independientes de eficiencia.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Evidence of impact / measured public value	1/3
Transparency, fairness & accountability	2/3
Transferability / demonstrated replication	2/3
Scalability beyond pilot	2/3
Governance, capability & sustainability	3/3

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

[C-NAPSE web research](#) — consultado el 2026-08-06

[Japan Patent Office \(JPO\)](#) — consultado el 2026-08-06

[JPO AI Action Plan \(Rev. 2025\), official](#) — consultado el 2026-08-06

[Shiga International Patent Office — independent coverage](#) — consultado el 2026-08-06

Citar — Evidoria. *El sistema de apoyo al examen con IA de la Oficina de Patentes de Japón — búsqueda conceptual, clasificación y una red nacional de examinadores*. ID persistente: 2c33d086-da80-4f98-8314-7e66c4112863.